ООО «Остек-Электро»
Мещанская ул. д. 5 стр. 2 Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7751485900, КПП 775101001, ОГРН 5147746324754,
ОКПО 17184889

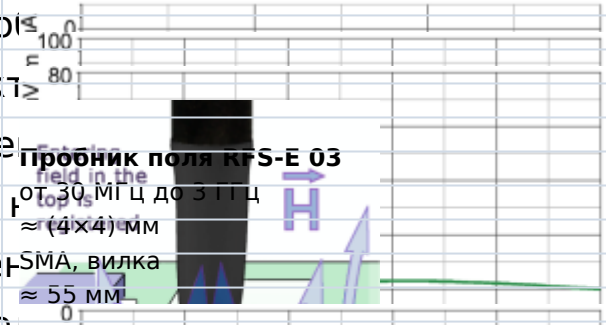
Набор пробников поля RFS

Image not found or type unknown

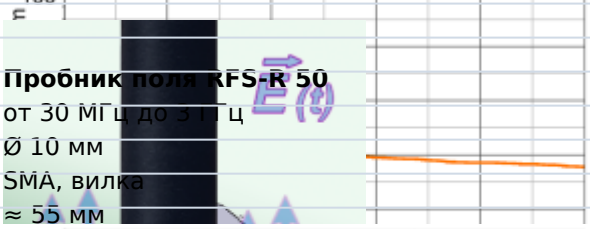
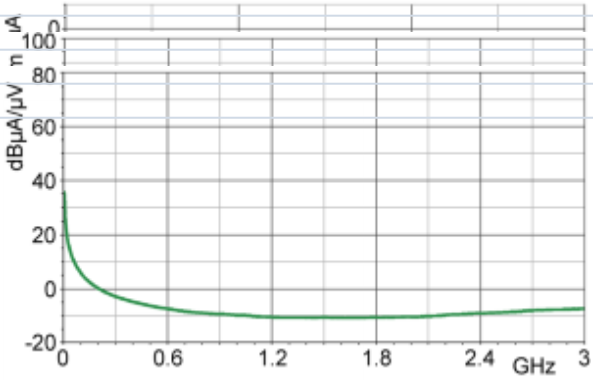
Описание

Набор пробников поля RFS (далее – набор) предназначен для измерения электрических и магнитных полей, необходимые для корректной локализации источников помех на электронном блоке с печатными платами. Пробники имеют экранирующий корпус и электрически подключаться к анализатору спектра с входом 50 Ом. У этих пробников высокое входного/выходного сопротивления и можно усиливать, используя предусилитель.

Характеристика	**Пробник поля RFS-H 3-4**
Диапазон частот	от 30 МГц до 3 ГГц
Размеры головки пробника	Ø 2 мм
Разъем	SMA, вилка
Длина	≈ 55 мм
Частотная характеристика	
Кривая коррекции магнитного поля [дБмкА/м]/[дБмкВ]	
Кривая коррекции тока [дБмкА] / [дБмкВ]	
Принципы измерения	



Характеристика	**Пробник поля RFS-E 03**
Диапазон частот	от 30 МГц до 3 ГГц
Размеры головки пробника	≈ (4×4) мм
Разъем	SMA, вилка
Длина	≈ 55 мм
Частотная характеристика	
Кривая коррекции магнитного электрического поля [дБмкВ/мм]/[дБмкВ]	
Принципы измерения	



Характеристика	**Пробник поля RFS-R 50**
Диапазон частот	от 30 МГц до 3 ГГц
Размеры головки пробника	Ø 10 мм
Разъем	SMA, вилка
Длина	≈ 55 мм
Частотная характеристика	
Кривая коррекции магнитного поля [дБмкА/м]/[дБмкВ]	
Кривая коррекции тока [дБмкА] / [дБмкВ]	
Принципы измерения